発信人 日本国特許庁 (国際調金機関)	η 4, 8,04	
出願人代理人	多什	
清水の初志様	TO THE REAL PROPERTY OF THE PARTY OF THE PAR	
あて名 〒 300-0847 日本国茨城県土浦市卸町1-1-1 関鉄つ	PCT 国際調査機関の見解書 (法施行規則第40条の2) 〔PCT規則43の2.1〕	
くばビル6階 清水橋本国際特許事務所	^{発送日} (日. 月. 年) 03. 8. 2004	
出願人又は代理人 の書類記号 KRB-A0301P	今後の手続きについては、下記2を参照すること。	
国際出願番号 PCT/JP2004/008553 (日.月.年) 11.	優先日 06.2004 (日.月.年) 16.06.2003	
国際特許分類 (IPC) Int. Cl' G01N33/543, G01N15	/02, G01N15/12	
出願人(氏名又は名称) 軽部	征夫	
それを裏付けるための文献及び説明 第VI欄 ある種の引用文献 第VI欄 国際出願の不備 第VI欄 国際出願に対する意見 2. 今後の手続き 国際予備審査の請求がされた場合は、出願人がこの国際調際予備審査機関がPCT規則66.1の2(b)の規定に基づいてない旨を国際事務局に通知していた場合を除いて、この見この見解書が上記のように国際予備審査機関の見解書とみ	新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、 査機関とは異なる国際予備審査機関を選択し、かつ、その国 国際調査機関の見解書を国際予備審査機関の見解書とみなさ 解書は国際予備審査機関の最初の見解書とみなされる。 なされる場合、様式PCT/ISA/220を送付した日か 期限が経過するまでに、出願人は国際予備審査機関に、適当 。	
見解書を作成した日 16.07.2004		

特許庁審査官(権限のある職員)

山村 祥子

電話番号 03-3581-1101 内線

9 2 1 7

3 2 5 1

様式PCT/ISA/237 (表紙) (2004年1月)

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

日本国特許庁 (ISA/JP) 郵便番号100-8915

名称及びあて先

第 I 欄 見解の基礎		<u> </u>				
1. この見解書は、	下記に示す場合を限	余くほか、国際出願σ -)言語を基礎として作成さ	された。		
□ この見解書は それは国際調			てを基礎として作成した。 及び23.1(b)にいう翻訳な			
2. この国際出願で 以下に基づき見が		り範囲に係る発明に不	「可欠なヌクレオチド又に	はアミノ酸配列に関して、		
a. タイプ	配列表				•	
	配列表に	関連するテーブル			-	
b. フォーマット	書面					
	□ コンピュ	ータ読み取り可能な	形式			
c. 提出時期	出願時の	国際出願に含まれる				
	□ この国際	□ この国際出願と共にコンピュータ読み取り可能な形式により提出された				
·	出願後に	、調査のために、この	の国際調査機関に提出さ	れた		
3. □ さらに、配3	테 후 꾸 나라 지하고 말	即本小フニー げったほ	101 无格人)。 山原然	- 提出した配列若しくは追か	9.7 一根(11.1)	
				-近田した配列石しくは追加 とる事項を含まない旨の陳近		
3, 5,728			•			
4. 補足意見:				:		
	•					
				•		
				•		
	·					

2. 文献及び説明

文献 1: JP 07-083928 A (軽部征夫) 1995.03.31

文献 2: JP 01-259257 A (東亜医用電子株式会社) 1989.10.16

請求の範囲

& US 5215714 A & EP 336013 A

文献 3: JP 07-128217 A(東亜医用電子株式会社) 1995.05.19

& US 5506673 A & EP 652428 A

請求の範囲1-8,10-14について

文献1には、担体粒子を使用する免疫学的凝集反応を用いた親和性物質の測定方法において、反応系に電圧パルスを印可し、担体粒子パールチェイン化し、その後電場を停止し、CCDカメラで担体の凝集状態を測定する方法が記載されている。

文献1には、測定の際に、担体粒子の三次元情報を指標として計測する構成は記載されていない。

文献2には、フローセルを使用し、前記セルにレーザ光を照射し粒子個々の散乱 光から粒子計数の計測を行い、粒度分布を得、凝集度を測定する構成の免疫凝集測 定装置が記載されている。

文献3には、フローセルを使用し、電気抵抗及び散乱光の測定値を使用して粒 径、球形度または凝集度合いを測定する粒子分析装置が記載されており、また、ク ールター法、レーザー回折散乱光による粒子測定装置が従来例として記載されてい る。

引例1記載の方法における測定の際に、文献2,3の担体の三次元情報を測定する装置を使用することは、当業者であれば容易に想到し得たものである。

また、電場を停止後に更に付加的に希釈を行うこと、電圧パルスを複数回与えることは、当業者が必要に応じて適宜なし得る事項である。

(続葉あり)

補充欄

いずれかの欄の大きさが足りない場合

第 V.2. 欄の続き

請求の範囲9, 15, 16について

複数回の異なる方向の電圧パルスを与えること、及び、少なくとも2組の電圧パルスを印可させるための電極を有する装置は、国際調査報告で列記した文献のいずれにも記載されておらず、当業者にとって自明なものでもない。

(続葉なし)